# レーザーアブレーションで生成されるエアロゾル中の 微量元素分析におけるフィルター捕集法の評価

Evaluation of a filter sampling method for trace element analysis in aerosol produced by Laser Ablation

## 応用化学専攻 上曽山 毅

#### KAMISOYAMA Takeshi

### 1. 緒言

レーザーアブレーション法 (Laser Ablation, LA) と誘導結合プラズマ質量分析法 (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, ICPMS) を組み 合わせた LA-ICPMS は、固体試料中の元素を迅速 かつ高感度に分析することが可能である<sup>1)</sup>。一方、 この手法は元素分別効果により、固体標準物質の 実験値と認証値が一致しない場合があり、定量性 に欠ける<sup>2)</sup>。この元素分別効果は、LAによって生 成した試料エアロゾルの粒径が主な原因である ことが知られており<sup>3)</sup>、LA エアロゾルを溶液化す ることで元素分別効果の低減が期待される。そこ で、ガラス標準物質 NIST 610 に LA を行ない、生 成したエアロゾルをフィルターに捕集し、酸分解 した溶液を ICPMS で定量するフィルター捕集法 を考案した。また、LA-ガス交換器 (Gas Exchange Device, GED)-ICPMS により、GED でガス成分を Ar に置換することで、フィルターに捕集できなか った元素の形態を分析した。本研究では、フィル ター捕集法の定量性の評価およびフィルター通 過画分の形態を明らかにすることを目的とした。

#### 2. 実験

NIST 610 を超純水 1130 µL 中に浸漬後、水を通 してレーザーを照射し、生成した LA エアロゾル を超純水中に捕集した。レーザー照度 4, 6, 8, 10, 12 J cm<sup>-2</sup>で生成した各 LA エアロゾルの粒径分布 を動的光散乱法 (Dynamic Light Scattering, DLS) で計測した。

He ガス中で NIST 610 に LA を行ない、生成し たエアロゾルを孔径 0.1 μm,厚さ 90 μm の PTFE 製フィルターまたは孔径 0.5 μm,120 μm のサポー テッド PTFE 製フィルターに捕集した。捕集後の フィルターを PFA バイアルに入れ、70% HNO<sub>3</sub> 0.6 mL,50% HF 0.3 mL を加え密封し、180°Cのホット プレート上で 1 時間酸分解した。蓋を開放し、 180°Cでさらに 30 分加熱して、HF の除去を行な った。放冷後、内標準元素 Rh を添加し、2% HNO<sub>3</sub> で 5 g に定容した溶液を ICPMS で定量した。また、この酸分解手法の妥当性を確認するため、 NIST 610 粉末 2 mg を同様の手順でバルク酸分解 し ICPMS で定量した。

LA エアロゾルを厚さ 90 μm または 120 μm の フィルターに通し、ガス成分を GED で Ar ガスに 置換し ICPMS で分析した。この際、without GED または with GED で分析を行ない、金属標準ガス (Mo(CO)<sub>6</sub>) により ICPMS の感度を補正した。

#### 3. 結果及び考察

#### 3-1. レーザー照度の最適化

各レーザー照度における LA エアロゾルの粒径 分布を図 2 に示す。図 2 より 12 J cm<sup>-2</sup> および 10 J cm<sup>-2</sup>では、粒径 100 nm 付近および 1 µm 超の LA エアロゾルが生成されるが、8 J cm<sup>-2</sup>以下では 100 nm 付近の LA エアロゾルのみが生成された。本実 験では、粒径が小さな粒子のみが生成し、アブレ ート量が多い 8 J cm<sup>-2</sup> のレーザー照度でフィルタ ー捕集法を行なうこととした。



#### 3-2. フィルター捕集法による定量分析

NIST 610 の認証値、フィルター捕集法およびバ ルク酸分解法による定量結果を表1に示す。表1 よりフィルター捕集法において、As, Cd, Sb 以外 の元素は認証値と不確かさの範囲内で一致して いるため、フィルターに捕集できることおよび定 量可能であることが明らかとなった。一方、As, Cd, Sb の回収率はそれぞれ約 50%, 70–90%, 80–90%で あった。しかしバルク酸分解法において、全元素 の回収率が約 100%であったため、これらの元素 が酸分解の過程で損失したのではなく、フィルタ ーを通過したことが明らかとなった。また厚さ90 µmに比べ120µmのフィルターを用いるとCd,Sb の回収率が向上したことから、厚さ90µmのフィ ルターでは捕集できなかったLAエアロゾルが、 厚さ120µmのフィルターで捕集できることが示 唆された。

表1 NIST 610 の認証値、フィルター捕集法お よびバルク酸分解法による定量結果

	NIST 610	90 µm fil	ter	120 µm fi	ilter	Bulk dige	stion
Element	Certified value	Found	Recovery	Found	Recovery	Found	Recovery
	(ppm)	(ppm)	(%)	(ppm)	(%)	(ppm)	(%)
Li	488	482 ± 8	99	507 ± 44	104	479 ± 5	98
Cr	415 ± 29	418 ± 10	101	456 ± 11	110	454 ± 1	109
Mn	457 ± 55	484 ± 2	106	507 ± 31	111	490 ± 2	107
Fe	458 ± 9	430 ± 49	94	441 ± 65	96	498 ± 5	109
Ni	458.7 ± 4	443.2 ± 23	97	522.2 ± 63	114	497.5 ± 14	108
Cu	444 ± 4	440 ± 14	99	495 ± 47	111	477 ± 2	107
As	340 ± 20	184 ± 6	54	168 ± 50	49	360 ± 2	106
Rb	425.7 ± 0.8	445.1 ± 3.2	105	477.8 ± 55.9	112	448.8 ± 1.4	105
Sr	515.5 ± 0.5	552.8 ± 5.9	107	544.2 ± 4.1	106	549.7 ± 1.4	107
Cd	244 ± 22	178 ± 7	73	212 ± 35	87	303 ± 2	124
Sb	415.3 ± 3.7	333.2 ± 7.9	80	370.8 ± 43.0	89	458 ± 2	110
Ba	453 ± 37	478 ± 6	105	486 ± 20	107	476 ± 3	105
тΙ	62 ± 3	58 ± 1	93	58 ± 8	94	60 ± 0	97
Pb	426 ± 1	391 ± 8	92	398 ± 22	93	446 ± 2	105

#### 3-3. フィルター通過画分の形態分析

without GED 時および with GED 時の Na, Al, Ca の信号強度を図 3,4 に示す。図 3,4 より、Sample と Blank の信号強度が一致しているため、Na, Al, Ca はフィルターを通過していないことが明らか となった。



図3 without GED 時の Na, Al, Ca の信号強度



図4 with GED 時の Na, Al, Ca の信号強度

Without GED 時および with GED 時の As, Cd, Sb の Blank を差し引いた信号強度を図 5 に示す。 without GED 時では、フィルターを通過した LA エ



アロゾルのうち粒子成分とガス成分が検出され、 with GED 時では、粒子成分のみが検出される。厚 さ 90 µm, 120 µm 両方のフィルターにおいて、 without GED 時と比較して with GED 時に有意に低 い信号強度が得られた。このことから、As, Cd, Sb は粒子とガス両方の形態でフィルターを通過し ていることが示唆された。また、フィルター通過 画分中の各元素のガス形態の割合を算出した。厚 さ90 μm のフィルターにおいて、As, Cd, Sb のフ ィルター通過画分はそれぞれ 87%, 98.7%, 82%が ガス形態であり、厚さ 120 μm のフィルターにお いては、90%,99.1%,93%がガス形態であることが 示唆された。このことから、フィルターを通過し た As, Cd, Sb は主にガス形態であると考えられる。 また、フィルターを通過した粒子形態の As, Cd, Sb は単一粒子、もしくはフィルターを通過した微細 SiO2表面に吸着した形態であると考えられる。

#### 4. 結論

8J cm<sup>-2</sup>以下のレーザー照度でLA を行なうこと で、粒径 100 nm 付近の小さなLA エアロゾルを生 成することができた。As, Cd, Sb 以外の元素はフ ィルター捕集法により定量可能であった。また、 フィルター通過画分中のAs, Cd, Sb は主にガス形 態であることが明らかとなり、粒子形態のAs, Cd, Sb は単一粒子、もしくはフィルターを通過した微 細 SiO<sub>2</sub> 表面に吸着した形態であると考えられる。

#### 引用文献

- (1) Russo, E. R. et al. Anal Chem. 2013, 85, 6162–6177.
- (2) Guilong, M.; Günther, D. J. Anal. At. Spectrom. 2002, 17, 831–837.
- (3) Machida, R. et al. J. Anal. At. Spectrom. 2015, 30, 2412–2419.

#### 対外発表

上曽山毅,池田智洋,古田直紀:日本分析化学会 第 68 年会,2019,千葉,口頭発表.